2次元原子層シートの大規模集積化合成と合成機構解明[1,2]

原子オーダーの厚みから構成される2次元原子シート材料が注目されてい ます。2010年にノーベル物理学賞の対象となったグラフェンは、炭素からでき た最も有名な原子シートとして知られています。このグラフェンと類似の構造を持 ち、炭素以外の原子で構成された原子シートが続々と発見されています。

特に、モリブデン(Mo)やタングステン(W)などの遷移金属と硫黄(S) などのカルコゲン原子から構成される遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)と呼 ばれる原子シートは、グラフェンにはない半導体特性を示すことから、半導体エレ クトロニクス分野で非常に期待されています。さらに超伝導や室温安定励起子、バ レー偏極などの物理現象が発現することも分かっており、従来の電荷のみを用いる 半導体デバイスとは異なる電荷、スピン、バレーを活用した新たなデバイス開発の 観点からも大きな可能性を持つ材料として研究が活発に進められています。

しかしこれらTMDの特異な物性は主に、3次元結晶から小片を粘着テー プで剥がした微小結晶で観測されたものであり、この特性を実用デバイスに活用す るためには、大面積、高品質の単結晶合成手法の確立が必須といえます。また単結 晶合成技術において、大面積化、高品質化、集積化、結晶方位制御、欠陥密度制御、 層数制御などいまだに多くの問題が残されているのが現状であり、課題解決に向け TMD原子シートの成長機構を解明することが、最優先課題の1つとされています。

TMDの合成機構に関して、原料が気相から基板に供給され基板表面で原 子オーダーのシートが成長することは知られていました。しかし、どのような組成 の原料(前駆体)がどのように基板に供給され、その後どのような過程を経て原子 層シートの成長に至るかに関して全く明らかにされていませんでした。そこで、本 研究グループはこれらの結晶成長初期過程を解明するため、まず結晶成長が開始す る核発生サイトを制御する手法を開発しました。あらかじめ基板上にナノメートル オーダーの金(Au)ドットを配置してTMDの一種である二硫化タングステン(W S 2)の合成を行いました。その結果、Auドットから選択的に単層単結晶のWS 2を成長させることに成功しました(図 2)。

次にこの手法を活用して合成機構の解明に取り組みました。まず、前駆体 が基板上を拡散する距離を実測するため、Auドットの周囲にあらかじめ拡散を防 止する構造を基板上に作り込み、拡散防止構造と結晶サイズの関係を詳細に解析し ました(図3)。その結果、WS2の結晶成長に使われる成長前駆体は、基板上を 750マイクロメートル(um)以上も拡散した後、核となるAuドットに捕捉さ れ成長を開始することが明らかとなりました。この拡散長は、一般的な半導体材料 であるシリコンや化合物半導体と比べ、約100倍以上長い値です。従来の半導体 では原子、分子レベルでの前駆体拡散機構が一般的なモデルであったのに対し、今 回明らかになった100倍以上長い拡散長は、従来のモデルでは説明できない新た な成長機構の存在を意味しています。

次に、成長状態をその場で観察できる合成装置を独自に開発し、WS2の 結晶成長のその場観察を行った結果、Auドットに取り込まれた前駆体が一度円形 の液だまり状態を取り、液だまりが一定サイズ以上に増加した後、三角形の単結晶 原子層シート構造の成長が開始する一連の成長推移を明らかにしました(図4)。 TMDの成長状態をその場観察した成果は本研究が初めてです[2]。

この特異な成長過程と前述の長距離前駆体拡散を考慮すると、前駆体自体 がナノスケールの液体状態を取り、液滴として基板上を拡散することで、従来の半 導体に見られる原子、分子状拡散より格段に長い距離の拡散が実現できたと考えら れます。このような、液滴前駆体による一連の結晶成長機構を基に合成条件を最適 化した結果、センチメートルオーダーの実用スケール基板上に3万5千個以上の単 層単結晶TMDを均一に高度集積化合成することに成功しました(図5)。

本研究は、従来粘着テープで剥離した小片を用いた原理実証実験にとどま っていたTMD研究に対し、単層単結晶TMDを任意の場所に大規模集積化合成を 可能とした画期的な成果です。今後フレキシブルセンサーや高性能なフレキシブル トランジスターなどさまざまな超高性能なフレキシブル光、電子デバイスへの実用 化が期待されます。また、本手法を活用することで、今後単結晶サイズの飛躍的な 増大や構造欠陥導入機構の解明、結晶方位制御などへの貢献も見込まれます。

参考文献

[1] C. Li, Y. Yamaguchi, T. Kaneko, and T. Kato*,

"Large single-domain growth of monolayer WS2 by rapid-cooling chemical vapor deposition",

Applied Physics Express 10, 075201-1-4 (2017).

[2] C. Li, T. Kameyama, T. Takahashi, T. Kaneko, T. Kato*,

"Nucleation dynamics of single crystal WS2 from droplet precursors uncovered by in-situ monitoring",

Scientific Reports 9, 12958-1-7 (2019).



図 1

約3万5千個の単層単結晶WS₂が集積化合成された基板写真(左)と単層単結晶WS₂の構造模式図(右)。



図2

A u ドットを用いた結晶成長に関する核発生サイト制御手法の模式図(左)と実際に A u ドットから合成された単層単結晶WS₂の光学像(右)。





(a) 拡散防止構造長(LBW) とLd、および成長に使われる前駆体数($\Gamma e f f$)の関係図。(b)予想される単結晶WS₂サイズ(LWS₂)とLBWの相関曲線(LWS₂の飽和が開始するLBWの半分がLdに対応)。(c)実際に合成した後の拡散防止構造付基板の様子。拡大図は典型的な1つの拡散防止構造内に合成されたWS₂の様子。(d-g)同一基板上の異なる場所((a)のP1-P4)で計測したLとLBWの関係。破線がLd=0.5LBWに対応。



図4 その場観察で明らかにした前駆体液だまりとWS₂成長過程の関係
異なる合成時間(a、d、g)198s、(b、e、h)398s、(c、f、i)5
98 sにおけるその場観察の(a - c)低倍率と(d - f)高倍率光学像スナップショットと(g - i)各状態の模式図。



図5 大規模集積化合成した単層単結晶WS₂の(a)低倍率光学写真と高倍率(b)光 学像、(c)走査型顕微鏡(SEM)像、(d)原子間力顕微鏡(AFM)像(挿入図は 破線部の高さプロファイル)、(e)蛍光(PL)マッピング像、(f)典型的なPLス ペクトル、(g)ラマン(Raman)マッピング像、および(h)典型的なRama nスペクトル。(i)基板全体((a)のA→B)PL空間マッピング像。

Copyright (C) 2019 金子・加藤研究室 All Rights Reserved.